

# University of Stuttgart

Institute of Robust Power  
Semiconductor Systems

Kevin Muñoz Barón

Pfaffenwaldring 47, ETI-I, Room 1.175  
kevin.munoz-baron@ilh.uni-stuttgart.de  
+49 (0)711 / 685 69570

22.01.2022

**Study thesis  
(FA)**  
**Master thesis  
(MA)**

**Power-  
electronics**

**Cascading of a  
clipper circuit for  
measuring the  
forward voltage of  
power transistors**

State-of-Health (SoH) monitoring is becoming more and more important, to enable power electronics with highest reliability. One of the parameters that is of interest is the on-state voltage ( $V_{DS,ON}$ ) of power MOSFETs. Due to the high dynamic range of the  $V_{DS,ON}$  in on- and off-state, specialized measurement circuits are needed. These are called „clipper circuits“.

In this work a cascaded clipper circuit based on depletion mode MOSFETs is to be analyzed. Of particular interest is the effect of the cascading on the performance of the clipper.

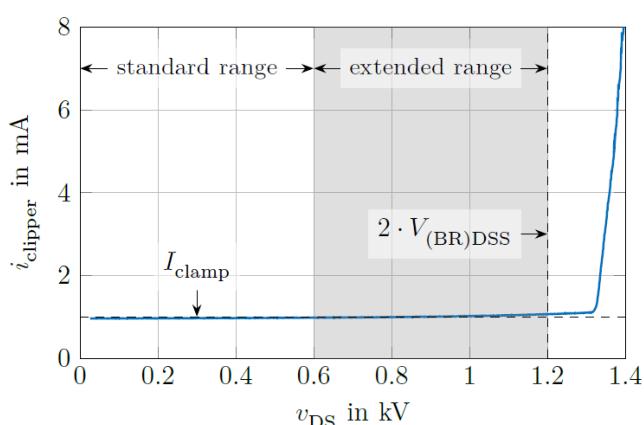


Fig. 4: Static blocking voltage measurement of two 600V depletion-mode MOSFETs



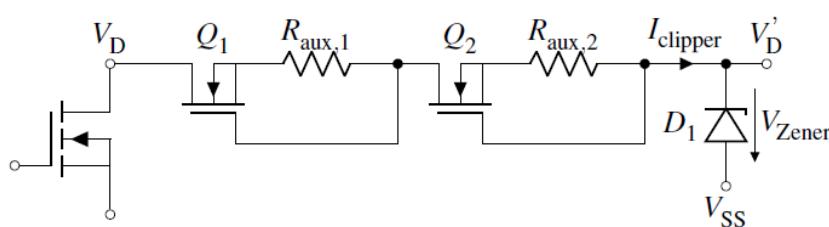
German version  
below

## Tasks & Goals

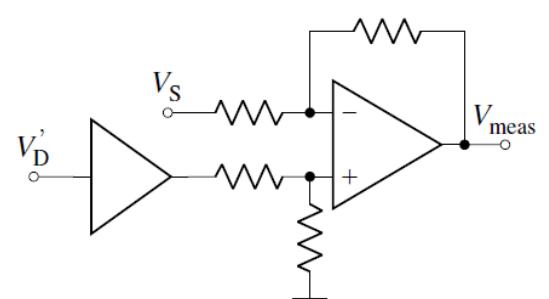
- Familiarization & literature search (10 %)
- Design and Simulation (25 %)
  - Cascading of the clipper circuit in simulation
- PCB Design (10 %)
  - Design of a measuring circuit for verification
- Setup and Measurements (40 %)
  - Initial operation of the designed measuring circuit
  - Evaluation of the measurement results
- Written thesis & presentation (15 %)

## Previous knowledge

- Knowledge from RPSS1 helpful



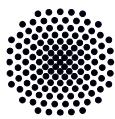
(a) Clipper circuit



(b) Signal processing

Fig. 2:  $V_{DS,ON}$  measurement circuit.





# Universität Stuttgart

Institut für Robuste  
Leistungshalbleitersysteme

**Kevin Muñoz Barón**  
Pfaffenwaldring 47, ETI-I, Raum 1.175  
kevin.munoz-baron@ilh.uni-stuttgart.de  
+49 (0)711 / 685 69570

22.01.2022

Die Überwachung des Zustands (State-of-Health, SoH) wird immer wichtiger, um Leistungselektronik mit höchster Zuverlässigkeit zu ermöglichen. Einer der Parameter, der von Interesse ist, ist die Spannung im eingeschalteten Zustand ( $V_{DS,ON}$ ) von Leistungs-MOSFETs. Aufgrund des hohen Dynamikbereichs der  $V_{DS,ON}$  im Ein- und Aus-Zustand werden spezielle Messschaltungen benötigt. Diese werden "Clipper-Schaltungen" genannt.

In dieser Arbeit soll eine kaskadierte Clipper-Schaltung auf Basis von Verarmungstyp-MOSFETs analysiert werden. Von besonderem Interesse ist die Auswirkung der Kaskadierung auf die Leistung der Clipper-Schaltung.

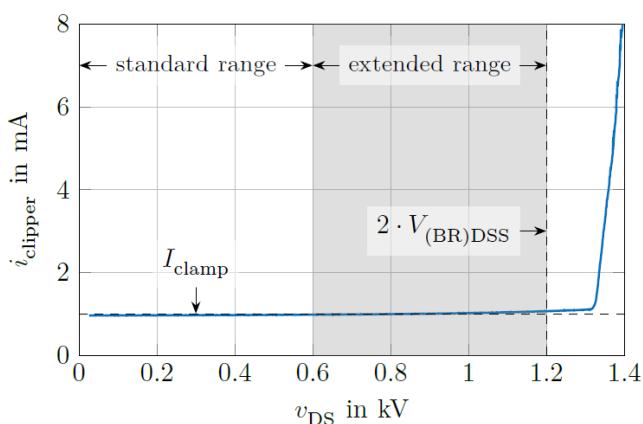
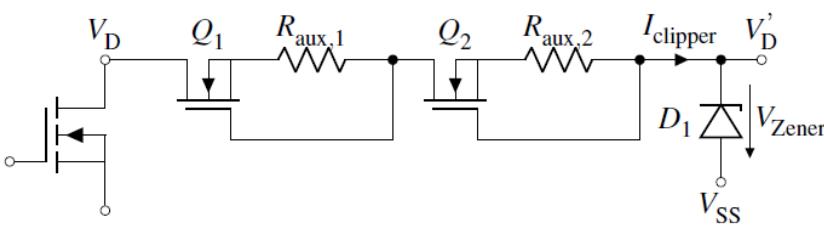
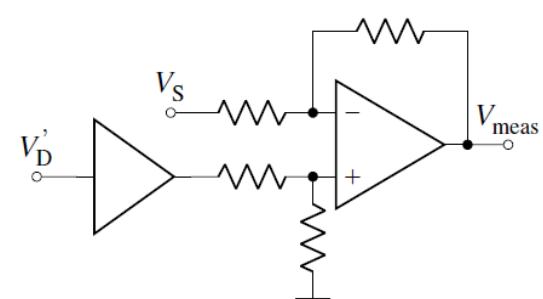


Fig. 4: Static blocking voltage measurement of two 600V depletion-mode MOSFETs



(a) Clipper circuit



(b) Signal processing

Fig. 2:  $V_{DS,ON}$  measurement circuit.

**Forschungsarbeit  
(FA)  
Masterarbeit  
(MA)**

**Leistungs-  
elektronik**

**Kaskadierung einer  
Clipper-Schaltung  
zur Messung der  
Durchlassspannung  
von Leistungs-  
transistoren**



English version  
online

## Zeitplan

- Einarbeitung & Literaturrecherche (10 %)
- Simulation (25 %)
  - Kaskadierung der Clipper-Schaltung in Simulation
- Platinen-Design (10 %)
  - Entwurf einer Messschaltung zur Verifikation
- Inbetriebnahme & Messungen (40 %)
  - Inbetriebnahme der entworfenen Messschaltung
  - Auswertung der Messergebnisse
- Ausarbeitung und Vortrag (15 %)

## Vorkenntnisse

- Kenntnisse aus RPSS1 hilfreich

